

# 半導体部品の信頼性

高信頼化の歴史とフィールドデータ

荒井 英輔 / 塩野 登 編著

岩根 眼藏	中野 好典	
植木 武美	平岡 一則	
小川 清	福田 光男	著
久慈 憲夫	水沢 武	
嶋屋 正一	山口 力	